

ナノテクノロジープラットフォーム微細構造解析プラットフォーム H27年度 第1回地域セミナー

- 概要 -

産総研では、国内の産業力強化と新産業創出の先導や社会イノベーションへの貢献を目指して先端計測分析技術の開発を実施しています。その一環として、独自に開発した先端計測や分析機器などを「ナノテクノロジープラットフォーム 微細構造解析プラットフォーム」の制度で公開しています。本セミナーでは、公開装置のうちの3つについての概要と測定事例、また、公開機器の利用方法などを紹介します。

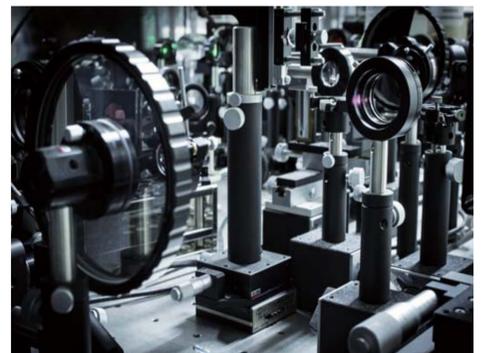
日時 平成27年7月10日（金） 13:40～16:30

会場 秋葉原UDX Conference 6F

〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-14-1

主催 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
先端ナノ計測施設（ANCF）

共催 文部科学省
ナノテクノロジープラットフォーム
微細構造解析プラットフォーム



プログラム

13:40 - 14:00	開会挨拶・概要説明	分析計測標準研究部門	副研究部門長	齋藤 直昭
14:00 - 14:30	「NMR装置」	物質計測標準研究部門	招聘研究員	林 繁信
14:30 - 15:00	「リアル表面プローブ顕微鏡装置」	分析計測標準研究部門	主任研究員	井藤 浩志
15:00 - 15:30	「レーザー過渡吸収分光装置」	分析計測標準研究部門	主任研究員	松崎 弘幸
15:30 - 15:50	利用方法説明	分析計測標準研究部門	研究主幹	松林 信行

◆お問い合わせ・参加申し込み：国立研究開発法人 産業技術総合研究所 分析計測標準研究部門
ANCF問合せ窓口： ancf-info-ml@aist.go.jp
(当日の参加申し込みも可能です)